Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой (к911) Физика и теоретическая механика

Пячин С.А., профессор

26.04.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Основы нанотехнологий

для направления подготовки 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Составитель(и): д.ф.-м.н., Профессор, Пячин С.А.

Обсуждена на заседании кафедры: (к911) Физика и теоретическая механика

Протокол от 25.04.2024г. № 4

Обсуждена на заседании методической комиссии по родственным направлениям и специальностям: Протоком

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС
2025 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры (к911) Физика и теоретическая механика
Протокол от 2025 г. № Зав. кафедрой Пячин С.А., профессор
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС
2026 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры (к911) Физика и теоретическая механика
Протокол от 2026 г. № Зав. кафедрой Пячин С.А., профессор
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС
2027 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры (к911) Физика и теоретическая механика
Протокол от 2027 г. № Зав. кафедрой Пячин С.А., профессор
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС
2028 г.
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры (к911) Физика и теоретическая механика
Протокол от

Рабочая программа дисциплины Основы нанотехнологий

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 949

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:

в том числе: зачёты с оценкой 7

контактная работа 66 самостоятельная работа 78

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)

Семестр (<Курс>.<Семес тр на курсе>)	Ì	4.1) 2/6	Итого	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Лабораторные	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Контроль самостоятельно й работы	2	2	2	2
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	66	66	66	66
Сам. работа	78	78	78	78
Итого	144	144	144	144

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1 Основные представления квантовой механики и физики твердого тела. Физические особенности наноматериалов и нанотехнологий. Классификация наноматериалов. Методы исследования наноматериалов. Методы получения наноматериалов. Принципы создания микро- и наномеханизмов. Применение нанотехнологий в электронике. Влияние нанотехнологий на развитие народного хозяйства.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
Код дис	сциплины: Б1.В.09						
2.1	2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Физика твердого тела.						
2.1.2	Квантовая физика						
2.1.3	Химия						
2.2	2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как						
	предшествующее:						
2.2.1	Физическое материаловедение.						
2.2.2	Преддипломная практика						

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-6: Способен разрабатывать варианты спецификации для производства приборов квантовой электроники и фотоники на основе наноструктурных материалов

Знать:

Методы разрушающего и неразрушающего контроля; правила оформления рабочей документации организации; требования системы менеджмента охраны здоровья и охраны труда; методы обработки и документирования результатов измерения параметров однородных, композиционных и наноструктурных материалов; технические характеристики применяемой аппаратуры; теорию планирования эксперимента; методику контроля параметров наноструктурных материалов; методы обработки и документирования результатов технологических экспериментов и измерения параметров наноструктурных материалов

Уметь:

Определять логическую последовательность измерения параметров материалов, технологических процессов и изготовляемых приборов; контролировать соответствие технического задания требованиям полноты и достоверности ожидаемых результатов; контролировать обоснованность расходования ресурсов; составлять технические задания на проведение лабораторных измерений; оценивать достоверность результатов прямых и косвенных измерений; формировать и представлять результаты экспериментов в виде, удобном для последующего использования; определять ключевые факторы физических процессов и параметры исследуемых материалов; оценивать влияние среды и внешних воздействий на технологические процессы; планировать эксперимент и логическую последовательность измерений: выбирать аппаратуру и оптимальные методики измерений физических величин

Владеть:

Навыками формулировать техническое задание на проведение лабораторных измерений для лаборантов и контроль его исполнения и соответствия утвержденной процедуре; навыками составлять технологический лист для операторов на проведение экспериментальных технологических процессов и контролировать его соблюдения; навыками определения степени достоверности результатов экспериментальных исследований и составление реестра параметров наноструктурных материалов; навыками подготовки реестра допустимых значений физических воздействий на прошедшие испытания материалы и комплектующие для разработки технологических процессов; навыками разработки программы проведения экспериментов в соответствии с утвержденной методикой проверки технологических процессов; навыками составления перечня параметров, подлежащих контролю и измерению при проведении технологических процессов и анализе используемых материалов; навыками организации и контроля экспериментальной проверки разработанных технологических процессов

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ Код Наименование разделов и тем /вид Семестр Компетен-Инте Часов Литература Примечание занятия/ / Kypc занятия пии ракт. Раздел 1. Лекции 2 ПК-6 Л1.1 1.1 Основные представления квантовой 0 Л1.2Л2.1 механики и физики твердого тела. /Лек/ Л2.6 91 92 93

			1 -				1
1.2	Физические особенности	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1	0	
	наноматериалов и нанотехнологий /Лек/				Л1.2Л2.1		
	Hallo Textiosion III / STOK				91 92 93		
1.3	Классификация наноматериалов /Лек/	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
					Л1.2Л2.1		
					Л2.6		
					Э1 Э2 Э3		
1.4	Методы исследования	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
	наноматериалов /Лек/				Л1.2Л2.1 Л2.6		
					91 92 93		
1.5	Методы получения	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
1.5	наноматериалов. /Лек/	,	•	1110	Л1.2Л2.1		
					Л2.6		
					Э1 Э2 Э3		
1.6	Принципы создания микро- и	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
	наномеханизов /Лек/				Л1.2Л2.1		
					Л2.6 Э1 Э2 Э3		
1.7	Применение нанотехнологий в	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
1./	электронике. /Лек/	_ ′	-	1111-0	Л1.1		
	one in pointing. When				Л2.6		
					Э1 Э2 Э3		
1.8	Применение нанотехнологий в	7	4	ПК-6	Л1.1	0	
	машиностроении и транспорте. /Лек/				Л1.2Л2.1		
					Л2.6		
1.0	C	7	4	ПИ	Э1 Э2 Э3	0	
1.9	Современные достижения и направления развития нанотехнологий.	/	4	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1	0	
	Влияние нанотехнологий на развитие				Л2.6		
	народного хозяйства. /Лек/				91 92 93		
	В 2 П			-			
	Раздел 2. Практические занятия						
2.1	Основы квантовой механики /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.1	0	
2.1	_	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1	0	
2.1	_	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6	0	
	Основы квантовой механики /Пр/	7			Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3		
2.1	_	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1	0	
	Основы квантовой механики /Пр/	7			Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1		
	Основы квантовой механики /Пр/	7			Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1		
	Основы квантовой механики /Пр/	7 7			Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6		
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/	7	2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6	0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ	7 7	2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/	7 7	2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/	7 7	2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1	0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/ Тонкие пленки /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/ Тонкие пленки /Пр/ Оптические свойства наноматериалов /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/ Тонкие пленки /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/ Тонкие пленки /Пр/ Оптические свойства наноматериалов /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3	0 0 0	
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Основы квантовой механики /Пр/ Наночастицы /Пр/ Углеродные наноматериалы /Пр/ Гранулометрический анализ нанопорошков /Пр/ Дифракционный анализ /Пр/ Тонкие пленки /Пр/ Оптические свойства наноматериалов /Пр/	7 7 7	2 2 2	ПК-6	Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6 Э1 Э2 Э3 Л1.1	0 0 0	

	Раздел 3. Лабораторные работы						
3.1	Механические методы получения нанопорошков /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.2	Получение порошков лазерной дефрагментацией /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.3	Измерение размеров наночастиц лазерным дифракционным методом /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.4	Исследование наночастиц просвечивающей электроннной микроскопией /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.5	Формирование тонких пленок методом вакуумного напыления /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.6	Оптические свойства нанопленок /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.7	Полупроводниковые гетероструктуры /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
3.8	Методы нанолитографии /Лаб/	7	2	ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
	Раздел 4. Самостоятельная работа						
4.1	Изучение теоретического материала по учебной и учебно-методической литературе /Ср/	7	34	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
4.2	Отработка навыков решения задач по темам практических занятий /Cp/	7	32	ПК-6	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
4.3	Подготовка к зачету с оценкой /Ср/	7	12	ПК-6	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУГОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Размещены в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
6.1. Рекомендуемая литература					
6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)					
Авторы, составители Заглавие Издательство, год					

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Алтунин К. К.	Квантовая механика	Москва: Директ-Медиа, 2014, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=240551
Л1.2	Алтунин К. К.	Оптика наноструктур и наноматериалов	Москва: Директ-Медиа, 2014, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=240553
Л1.3	Старостин В. В.	Материалы и методы нанотехнологий	Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012, http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id=8688
	6.1.2. Перечень д	- ополнительной литературы, необходимой для освоения дисц	иплины (модуля)
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Неволин В. К.	Зондовые нанотехнологии в электронике	Москва: Техносфера, 2014, http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=260697
Л2.2	Рамбиди Н.Г., Березкин А.В., Алфимов С.М., Быков В.А., Гребенников Е.П.	Физические и химические основы нанотехнологий	Москва: Физматлит, 2009, http://e.lanbook.com/books/ele ment.php? pl1_cid=25&pl1_id=2291
Л2.3	Головин Ю. И.	Основы нанотехнологий.	Москва: Машиностроение, 2012, http://e.lanbook.com/books/ele ment.php? pl1_cid=25&pl1_id=5793
Л2.4	Парфенов П. С.	Квантовая механика: методическое пособие к практикуму по специальным разделам физики	Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2018, https://e.lanbook.com/book/136 436
Л2.5	Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Питаевский Л.П.	Теоретическая физика. Том 3. Квантовая механика (нерелятивистская теория): Учебное пособие	Москва: Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2016, https://znanium.com/catalog/document?id=369173
Л2.6	Илюшин В.А.	Наноматериалы: Учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2019, https://znanium.com/catalog/do cument?id=396052
6.	1.3. Перечень учебно-м	етодического обеспечения для самостоятельной работы обуч (модулю)	лающихся по дисциплине
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Литвинова М.Н.	Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики: сб. лабораторных работ	Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020,
6.	2. Перечень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не дисциплины (модуля)	еобходимых для освоения
Э1	Электронный каталог 1		http://lib.festu.khv.ru/
Э2	Научная электронная б	elibrary.ru	
Э3	ЭБС «Лань»		http://e.lanbook.com
		онных технологий, используемых при осуществлении обра слючая перечень программного обеспечения и информацио (при необходимости)	
		6.3.1 Перечень программного обеспечения	
		rporate Edition - Программа для распознавания текста, договор С	
ис	точников, контракт 127	томатической проверки текстов на наличие заимствований из об 24018158180000974/830 ДВГУПС	бщедоступных сетевых
Fr	ee Conference Call (своб	одная лицензия)	

Zoom (свободная лицензия)

ACT тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, лиц. ACT. PM. A096. J108018.04, дог. 372

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Профессиональная база данных, информационно-справочная система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru;

Профессиональная база данных, информационно-справочная система Техэксперт/Кодекс - http://www.cntd.ru

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)				
Аудитория	Назначение	Оснащение		
3434	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.	комплект учебной мебели, тематические плакаты. Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбук. Лицензионное программное обеспечение: Windows 10 Pro для образовательных учреждений, версия 1909; Microsoft Office Pro Plus 2007; лиц. 168699; Антивирус Kaspersky Endpoint Security		
3417	Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	комплект учебной мебели, доска, тематические плакаты		
423	Помещения для самостоятельной работы обучающихся. зал электронной информации	Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному доступу в ЭБС и ЭИОС.		
3433	Учебная аудитория для лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория "Механика и молекулярная физика".	комплект учебной мебели, доска, тематические плакаты, установка для исследования твердого тела ФПТ1-8, установка для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ1-7, установка для измерения теплоты парообразования ФПТ1-10, установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12, установки лабораторные: маятник "Обербека" ФМ-14, "Соударение шаров" ФМ-17, "Модуль Юнга и модуль сдвига" ФМ-19, "Маятник универсальный ФМ-13, "Унифилярный подвес" ФМ-15. Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедиапроектор.		
3532	Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий. Лаборатория "Численное моделирование физических процессов".	Комплект учебно-лабораторного оборудования «Общая физика» в составе 10 лабораторных работ с применением технологии виртуальной реальности Лицензионное программное обеспечение: Windows 10 Pro для образовательных учреждений, версия 1909; Microsoft Office Pro Plus 2007; лиц. 168699; Антивирус Kaspersky Endpoint Security		

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

С целью эффективной организации учебного процесса учащихся в начале семестра предоставляется учебнометодическое и информационное обеспечение, приведенное в данной рабочей программе. В процессе обучения студенты должны в соответствии с планом выполнения самостоятельных работ, изучать

теоретические материалы по предстоящему занятию и формулировать вопросы, вызывающие у них затруднения для рассмотрения на практическом или лабораторном занятиях. Целью работы является закрепление знаний, полученных студентами при самостоятельном изучении дисциплины.

Методические рекомендации к практическим занятиям:

Проведение практических занятий. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, для этого при подготовке к практическим занятиям студентам необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой с учетом рекомендаций преподавателя и требований учебной программы.

Самостоятельная работа студентов.

Виды самостоятельной работы студентов и их состав:

- подготовка и оформление заготовок к выполнению лабораторных работ;
- изучение теоретического материала по учебной и учебно-методической литературе;
- отработка навыков решения задач по темам практических занятий;
- подготовка к зачету.

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные Интернет- ресурсы. Студенту рекомендуется также в начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;

- тематическими планами практических занятий;
- учебниками, пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Обучающиеся инвалиды, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и др. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ.

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Направление: 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Направленность (профиль): Оптические и квантовые технологии

Дисциплина: Основы нанотехнологий

Формируемые компетенции:

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Объект	Уровни сформированности	Критерий оценивания
оценки	компетенций	результатов обучения
Обучающийся	Низкий уровень Пороговый уровень Повышенный уровень Высокий уровень	Уровень результатов обучения не ниже порогового

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой

Достигнутый	Характеристика уровня сформированности	Шкала оценивания
уровень результата обучения	компетенций	Экзамен или зачет с оценкой
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Удовлетворительно
Повышенный уровень	Обучающийся: - обнаружил полное знание учебно-программного материала; -успешно выполнил задания, предусмотренные программой; -усвоил основную литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; -показал систематический характер знаний учебно-программного материала; -способен к самостоятельному пополнению знаний по учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Хорошо

Высокий	Обучающийся:	Отлично
уровень	-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания	
	учебно-программного материала;	
	-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные	
	программой;	
	-ознакомился с дополнительной литературой;	
	-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение	
	для приобретения профессии;	
	-проявил творческие способности в понимании учебно-	
	программного материала.	

Описание шкал оценивания Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый уровень	Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения					
результатов	Неудовлетворительн Удовлетворительно		Хорошо	Отлично		
освоения	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено		
Знать	Неспособность обучающегося самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся способен самостоятельно продемонстриро-вать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения.	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельному применению знаний при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его	Обучающийся демонстрирует способность к самостоятельно-му применению знаний в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке в части		
Уметь	Отсутствие у обучающегося самостоятельности в применении умений по использованию методов освоения учебной дисциплины.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении умений решения учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем.	и при его Обучающийся продемонстрирует самостоятельное применение умений решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	межлисииплинарных Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение умений решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.		
Владеть	Неспособность самостоятельно проявить навык решения поставленной задачи по стандартному образцу повторно.	Обучающийся демонстрирует самостоятельность в применении навыка по заданиям, решение которых было показано преподавателем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель, и при его консультативной поддержке в части современных проблем.	Обучающийся демонстрирует самостоятельное применение навыка решения неизвестных или нестандартных заданий и при консультативной поддержке преподавателя в части междисциплинарных связей.		

Вопросы к зачету с оценкой:

Компетенции ПК-6:

- 1. В чем заключается особенность наноразмерных материалов с физической точки зрения?
- 2. Объясните смысл соотношения Гейзенберга.
- 3. Чем классическая механика отличается от квантовой механики?
- 4. Какие виды дефектов кристаллического строения существуют в твердых телах?
- 5. Как дефекты и границы раздела влияют на физические свойства материалов?
- 6. Приведите примеры классических размерных эффектов.
- 7. Приведите примеры квантовых размерных эффектов.
- 8. Каким образом классифицируют наноматериалы?
- 9. Какие бывают аллотропные формы углерода, в том числе наноразмерные? Как они отличаются по свойствам?
 - 10. Что такое коллоидные системы?

Вопросы к лабораторным работам:

Компетенции ПК-6:

- 1. Перечислите области применения нанопористых материалов.
- 2. Что такое тонкие пленки? Для каких целей их используют?
- 3. Что представляют собой квантовые точки?
- 4. В чем заключается особенность кристаллической структуры наноусов?
- 5. Каково строение консолидированных и композиционных материалов?
- 6. Какие методы используют для измерения размеров наночастиц?
- 7. Какие методы можно применять для исследования микро- и нанорельефа поверхности твердых тел?
 - 8. Назовите методы элементного (химического) анализа веществ.
 - 9. Чем отличаются качественный и количественный анализ веществ?
 - 10. Какие методы позволяют определить параметры кристаллической решетки твердых тел?

Вопросы к практическим занятиям:

Компетенции ПК-6:

- 1. Какие методы анализа позволяют изучить распределение элементов в материалах?
- 2. Чем сканирующая туннельная микроскопия отличается от атомной силовой микроскопии?
- 3. Назовите способы определения твердости и износостойкости материалов.

К практическим:

- 4. В чем заключается суть концепций создания наноматериалов «сверху вниз» и «снизу вверх»?
- 5. Назовите методы механического измельчения материалов.
- 6. Какие другие физические явления можно использовать для разрушения твердых тел с целью получения мелких частиц?
 - 7. Объясните принципы метода нанолитографии.
 - 8. Что такое эпитаксия? Чем гомоэпитаксия отличается от гетероэпитаксии?
 - 6. Перечислите основные методы формирования тонких пленок.
- 9. Какие концентрированные высокоэнергетические потоки можно использовать для распыления материалов мишени при напылении нанопокрытий?
 - 10. Какие действия над веществом можно осуществлять при использовании зондовых методов?
 - 11. Что такое интенсивная пластическая деформация?

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

Примеры тестовых заданий. Компетенции ПК-6:

- 1. Дайте определение термину «нанотехнология»?
- А) способ получения металлов
- В) совокупность технологических приемов, позволяющая создавать

нанообъекты или манипулировать ими

- С) наука, изучающая физические свойства веществ
- Д) совокупность методов анализа
- 2. Частицы какого размера принято называть нанообъектами?
- А) 30-50нм
- В) 1-10нм
- С) 1-100нм

Д) 20-100нм

- 3. Что лежит в основе классификации нанообъектов?
- А) свойства нанообъекта
- В) структура нанообъекта
- С) состояние нанообъекта
- Д) размерность нанообъекта
- 4. Как называется самая высокая энергетическая зона в энергетическом спектре полупроводников?
- А) запретная зона
- В) зона проводимости
- С) валентная зона
- Д) квантовая зона
- 5. Функция сканирующего зондового микроскопа?
- А) изучать нанометровые объекты
- В) смотреть на звезды
- С) изучать кристаллы
- Д) изучать объекты под водой
- 6. Что такое фуллерен?
- А) разновидность углерода
- В) шарообразные полые молекулы
- С) углеродная нанотрубка
- Д) лист графита
- 7. Чему равен один нанометр?
- А) сто ангстрем
- В) одна миллионная сантиметра
- С) одна миллионная миллиметра
- Д) одна тысячная ангстрема
- 8. Какой из законов (правил) описывает, как считается, механические свойства нанокристаллических материалов?
 - A) Mypa
 - В) Холла
 - С) Холла-Петча
 - Д) Данкова-Конобеевского
 - 9. Насколько широк диапазон проводимости полимеров?
 - А) покрывает область диэлектрики полупроводники проводники
 - В) покрывает только область диэлектриков и полупроводников
 - С) покрывает только область диэлектриков
 - Д) не покрывает вовсе

Какие из этих воздействий на образец применяются при литографии СЗМ?

- А) химическое
- В) механическое
- С) электрическое
- Д) оптическое

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект	Показатели	Оценка	Уровень
оценки	оценивания		результатов
	результатов обучения		обучения
Обучающийся	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень

84 – 75 баллов	«Хорошо»	Повышенный уровень
100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания	Содержание шкалы оценивания				
	Неудовлетворительн	Удовлетворитель	Хорошо	Отлично	
	Не зачтено	Зачтено	Зачтено	Зачтено	
Соответствие ответов формулировкам вопросов (заданий)	Полное несоответствие по всем вопросам.	Значительные погрешности.	Незначительные погрешности.	Полное соответствие.	
Структура, последовательность и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и свободно излагать свои мысли	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию.	Незначительное несоответствие критерию.	Соответствие критерию при ответе на все вопросы.	
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по названию, содержанию и т.д.).	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной литературы.	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.	
Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессиональной работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко.	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных научных сфер.	
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	. Даны неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на дополнительные вопросы преподавателя.	Даны верные ответы на все дополнительные вопросы преподавателя.	

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.